Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/511,232	JITARU, IONEL D.	
Examiner	Art Unit	
Bao Q. Vu	2838	

·	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
363	21.12	1/22/2008	BV
	21.14	-	
	21.16		
	89		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
-			

(INCLUDING SEAR	CH STRATEG	SY)
	DATE	EXMR
•		
		:
		-
		-
		- 0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		-